

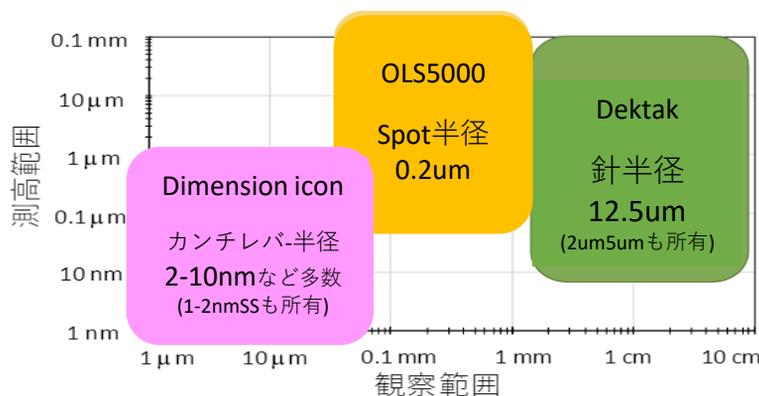
## 2024年 武田SCRセミナーのお知らせ 第2回 粗さと高さ(厚さ)の測定を理解しよう！ (その2)

期日： 2024年7月19日 (金) 15時～16時30分ころ  
 場所： 武田先端知ビル102 セミナー室  
 対象： CR全ユーザーおよびCRユーザーでない方も参加可能  
 対象装置： Dektak / Dimension icon (新AFM公開準備中装置)  
 講師： ブルカー・ジャパン(株) 荒尾様

### \* 第1回で講演できなかったブルカー・ジャパン担当装置のDektakとDimension icon についての講演です！

- 薄膜の厚さの正しい測り方がわからない
  - サンプル準備の注意点は？
  - 新AFM装置の情報が知りたい
- などなど、メーカーの方から直接聞けるチャンスです!!

こんな疑問もすっきり解決！



- ✓ オンライン配信はございません
- ✓ 今回は日本語のみとなります
- ✓ **事前登録が必要です(定員になり次第締め切り)**



お問い合わせ先: ナノテク支援室 太田悦子 ohta@if.t.u-tokyo.ac.jp